⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-154232

5)Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	43公開	平成 2年(1990) 6月13日
G 02 F 1/136 G 09 F 9/30	5 0 0 3 3 8 3 4 9	7370-2H 6422-5C 6422-5C		
H 01 L 27/12	3 4 9 A	7514-5F 寒杏證求	* 未讃求	青求項の数 7 (全16百)

図発明の名称 液晶表示基板とその製造方法

②特 願 昭63-309304

②出 願 昭63(1988)12月6日

@発明者住吉 研東京都港区芝5丁目33番1号日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 會

1. 発明の名称 液晶表示基板とその製造方法・

2 特許請求の範囲

- (1) 少くとも絶縁膜の一方の前上に面景劇動用神 膜トランジスタを有し、前配絶縁膜のもり一方 の面の前記画象劇動用薄膜トランジスタに対向 する位置に避光膜を有することを特徴とした液 晶安示姦板。
- (2) 少くとも絶縁級の一方の面上に面景駆動用薄膜トランジスタ及び表示電極を有し、前記絶縁 膜のもう一方の面の前記要示電極に対向する位 憧に被晶層を挟んで対抗する電極と同ぼ位に保 たれた警徴容量電極を有することを特徴とした 被晶装示基板。
- (3) 少くとも絶域膜の一方の面上に画業劇動用神 映トランジスタを有し、前記絶域膜のもう一方 の面に前記画業劇動用幕脇トランジスタのソー

ス領域とつながる 袋 示電極を 散けたことを 特徴 とした液晶 表示 基板。

- (4) 少くとも絶縁膜の一方の面上に画素駆動用薄膜トランジスタと該画素駆動用薄膜トランジスタと該画素駆動用薄膜トランジスタのドレイン電極となる垂直配線を有し、前記絶線膜のもり一方の面に前記画素駆動用薄膜トランジスタのゲート電便となる水平配線を有することを特徴とした液晶炭示基板。
- (5) 少くとも絶縁級の一方の面上に画索駆動用薄膜トランジスタと該画索駆動用海膜トランジスタと該画索駆動用海膜トランジスタのゲート電極となる垂直配線を有し、前記絶縁膜もり一方の面に前記画衆駆動用薄膜トランジスタのドレイン電極となる垂直配級を有することを特徴とした液晶表示基板。
- (6) 少くとも絶縁限の一方の面上に画素駆動用薄膜トランジスタと該画業駅動用薄膜トランジスタと該画業駅動用薄膜トランジスタのソース電極となる装示電極を有し、前記絶縁膜のもり一方の面に前記画素駆動用薄膜トランジスタのドレイン電極となる垂直配線とゲート電極となる水平配線を有することを特徴とし

九独晶表示私板。

(7) シリコン基板上に絶験限を形成し、該絶域限上に面柔駆動用薄膜トランジスタを形成する工程と、削配工程の後、前配シリコン基故裏面を該絶縁膜まで研防し、該絶縁膜裏面に避光膜、審積容量健復、表示監接、垂直配線、水平配線のすくなくとも1つを形成する工程とを少くとも有することを特徴とした液晶表示基故の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は液晶表示装置に関するものである。

〔従来の技術〕

近年、薄膜トランジスタにより画名の駆動を行う液晶表示装置が開発されている。この液晶表示接触間に液晶を挟持している。 液晶表示基板は、基板上に水平配線と垂直配線を設け、その交点に画素駆動用海膜トランジスタのゲー

のため、さらに1層の絶縁膜と導電薄膜を設けな ければならない。

以上述べたように高面質の液晶表示装置を待るためには結果として、面景駆動用のトランジスタを延板上に形成し、さらに該トランジスタ上部に多層の絶縁股と多層の導電薄膜を形成しなければならない。しかしながら、通常用いる絶縁膜は他な動用薄膜トランジスタ保護のため低い温度で作成される。このため、該絶縁膜は絶縁耐圧が低くピンホールを有しており、多層の多数の配線のなかには電気的絶縁が完全ではないものが生じ表示上の欠陥となる。

また、液晶分子を基板上に配向させるためには 通常ラビング処理が行われている。これは基板表 面を機械的に振ることにより行われる。しかし、 大きな改善の配線を有する基板に対してはこのラ ビング処理を均一に行うことは例難である。この ため、均一に液晶分子を配向させることができず、 表示上不良となる。

本発明の目的は上記問題点を解決し、面質のよ

ト電極は水平配線に、ドレイン電極は垂直配線に、ソース電像は液晶相と電気容量をなす表示電極に 結膜される。とのような液晶表示装置は例えばジャパン ディスプレイ(1986年)、196ページに 見ることができる。

[発明が解決しよりとする課題]

い液晶表示装置が得られる液晶表示基板を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の第1の液晶表示基板は、少くとも絶縁 膜の一方の面上に面素駆動用薄膜トランジスタを 有し、前記絶録膜のもう一方の面の前記面素駆動 用薄膜トランジスタに対向する位置に遮光膜を有 する構成になっている。

本発明の第3の液晶表示基板は、少くとも絶線 膜の一方の面上に画業駆動用薄膜トランジスタを 有し、前記絶縁級もう一方の面に前記画業駆動用 薄膜トランジスタのソース領域とつながる表示電 種を設けた構成である。

本発明の第4の液晶表示器板は、少くとも絶縁

膜の一方の面上に画素駆動用薄膜トランジスタと 該画景駆動用薄膜トランジスタのドレイン電極と なる垂直配線を有し、前配絶縁膜も9一方の面に 前記画素駆動用薄膜トランジスタのゲート電極と なる水平配線を有する構成である。

本発明の第5の液晶表示器板は、少くとも絶球 膜の一方の面上に面柔駆動用導換トランジスタと 該画索駆動用薄換トランジスタのゲート電極とな る垂直配線を有し、前記絶縁換も5一方の面に前 記面器駆動用薄膜トランジスタのドレイン電極と なる垂直配線を有する構成である。

本発明の改晶表示基板の製造方法は、シリコン 基板上に絶縁膜を形成し、該絶縁膜上に画彙駆動

次に本発明の第2の被晶要示法板とその製造方法について第3回を用いて説明する。本発明の被晶要示法板は、第3回(a)に示すように、シリコン 法板300上の絶駄除301上に画素以動用薄膜 用海線トランジスタを形成する工程と、前記工程 の後該シリコン基板製面を該絶録膜まで研磨し、 該絶録膜製所に超光膜、蓄積容量電極、表示電極、 垂直配線、水平配線のすくなくとも1つを形成す る工程とを少くとも有する構成である。

〔作用〕

本発明の第1の液晶表示品板とその製造方法について第1図を用いて説明する。本発明の液晶表示品板は、第1図(a)に示すように、シリコン部板は、第1図(b)に示すように、シリコン部板100上に面景駆動用薄膜トランジスタ102を設ける。この後、第1図(b)に示すまりにシリコン部板100上部が高速度101を接着してシリコン部板100上部が高速度101を設ける。この正程の後、第1図(c)に示すよりに避光膜101を設ける。この下程の後、第1図(c)に示すように機関101を介して透光膜105を設ける。とがを表別に変異なるに変異なるとができる。

トランジスタ302を設ける。さらに配線303 を設け、表示電循304を設ける。との後、第3 図(b)に示すようにシリコン基板300上部に接着 **廣305を介してシリコン基板306を接着させ、** シリコン基板300製面を研磨し絶縁膜301を 路出させる。との工程の後、第3図(c)に示すよう 化設示電極化対向して絶縁膜上に蓄積容量電極 307を設ける。との後、接着層308を介して 透明絶数器板307を絶験膜に接着し、シリコン 基板306、接着層305を研覧により除去し、 第3図(d)に示すように滋明絶縁光板上に動業駆動 用導線トランジスタを有する液晶表示基板を得る ととができる。影積容量関係307は絶縁隙301 を誘電体として表示電視304と電気的容量を形 成する。蓄積容量電極307を液晶層を介した対 向賃値と同覧位にかくことにより、液晶容量と並 列に接続された蓄積容量を得ることができる。蓄 積容量の大きさは、絶縁膜301の厚さと酵電率 により決定することができる。第4図に示す従来 のように、基板400上部に蓄積容量を設ける際、

告被容益電極401と表示電板402とで挟んだ 書積容量の誘電体となる絶縁與403のピンホー ルが問題となる。しかしながら、本発明において は高温で作製する絶縁膜301を誘電体として用 いるため、ピンホールによる表示上の欠陥は生じ ない。

す液晶表示基板ができる。従来、第6図に示すように配線600と表示電極601は基板と同一面上に存在したため、配線段差のため液晶表示基板に凹凸が多く、ラピング処理が困難であった。 しかし、本発明によれば配線の厚さに関係なく、水や配泉方向にラピングによる配向処理を行うことができる。さらに本発明を用いることにより、水平配線と垂直配線を信頼性の高い高温で作製したやピンホールが少なく、容易に多層の配線を行うことができる。

次に本発明の第5の液晶表示活板とその製造方法について第8図を用いて説明する。本発明の液晶表示器板は、第8図(a)に示すように、シリコン 基板800上の絶縁膜801上に西景駆動用薄膜トランジスタ802を設ける。さらに水平配線803を設ける。との後、第8図(b)に示すようにシリコン基板800上部に接着簡804を介してシリコン基板805を接着させ、シリコン基板800裏面を研磨し絶縁膜801を露出させる。

多く、ラビング処理が困難であった。しかし、本 発明によれば3、5 図(c)のように液晶表示基板表面 は平型になっているので配線の厚さに関係なくラ ビングによる配向処理を行うことができる。

次に本発明の項4の改品表示基板とその製造方 法について第7図を用いて説明する。本発明の被 品表示器板は、第7図(a)に示すように、シリコン 基収700上の絶縁膜701上に面索駆動用薄膜 トランジスタ702を設ける。さらに画衆枢動用 **強順トランジスタ702のドレイン関極とたる**垂 直配刷103を設ける。この後、第1図(1)化示す よりにシリコン基板700上部に接着増704を 介してシリコン基板705を接着させた後、シリ コン基板700裏面を研磨し絶縁膜701を算出 させる。この工程の後、弟7凶(c)に示すように動 素駆動用海膜トランジスタ702のゲート電極と 1. て水平配刷706を絶疑膜701トに設ける。 との後、接着所707を介して透明絶縁落板708 を絶縁膜701に接着し、シリコン基板705と 接着層 7 0 4 を研磨により除去して第 7 図(d)に示

次に本発明の第6の液晶表示話板とその製造方法について第9図を用いて説明する。本発明の液晶表示基板は、第9図(a)に示すように、シリコン基板900上の絶縁験901上に幽粛駆動用薄膜トランジスタ902を設ける。さらに要示電極903を設ける。この後、第9図(b)に示すようにシリコン基板900上部に接着層904を介してシリコン基板905を接着させ、シリコン基板900裏面を研防し絶線膜901を解出させる。

この工程の後、期9凶(c)に示すよりに画素駆動用 神段トランジスタ902のゲート電極となる水平 配線906を設ける。この後、絶域與907を設 け、画業駆動用神段トランジスタ902のドレイ ン領域に対して開口し、画業駆動用神段トランジ スタ902のドレイン電極となる垂直配線908 を設ける。この後、接着目的で、シリコンと 板905を研磨により除去し、次、なりの を取り去り、第9凶(d)に示す液晶表示をある。 本発明によれは配線の厚さに関係なく任意の方向 にラピングによる配向処理を行うことができる。

第7の本発明の液晶表示基板の製造方法は、上 記の液晶表示基板の製造方法によってすでに述べ た。

〔吳施例〕

本発明の第1の実施例について第10図を用いて説明する。シリコンウェハー1000を1100で、水素・検索雰囲気中において、シリコンウェハー1000上に嵌化シリコン降膜1001を厚さ1000

うに形成した。さらに、透明導電薄膜を50 nm 形成し、フォトリングラフィー工程を経て、第10 図(e)に示すように形成し、表示電極1008を作製 した。この後、接着届1009を介してシリコン基 板1010を前記シリコン基板1000上部に接着し、 前記シリコン基板1000裏面を研磨し、酸化シリ コン薄膜1001を露出した。この後、酸化シリコ ン傅段1001上にクロム隣股を300mm形成し、 フォトリングラフィー工程の後、遮光膜1011を 第10図(f)のように作製した。前記工程の後、第 10図(g)に示すように、接着層1012を介してガ ラス器板1013を削配酸化シリコン海膜1001裏 面に接着させ、シリコン基板1010を研磨により 除去し、接着層1009も除去した。以上のように して、1100℃の高温において作成した厚さ1000 nmの酸化シリコンの酸化シリコン薄膜1001裏 面に遮光膜1011を作成することができた。また、 避光膜 1011の位置精度として、1000 nm 以内 の値を得ることができ、髙精度表示装置に十分対 厄できることが示された。

nmを形成した。この後、気相化学反応法により、 多結晶シリコン隣膜を150nm 形成し、フォト リングラフィー工程の後、第10凶(4)に示すよう にトランジスタ領域1002を作製した。この工程 の後、飲袋券伽気中950℃の環境に置き、トラ ンジスタ飢城 1002 の袋面に 100 nm の配化シ リコン海峡を形成した。との後、気相化学反応法 化より多結晶シリコン海膜を厚さ400 nm 形成 し、フォトリングラフィー工程を経て、第10凶 (b)に示すように成形し、ケート電板でもある水平 **配線1003を形成した。トランジスタ領域にはり** ンイオンをイオン在入しドレイン領域1004とソ ース領域 1005を形成した後、酸化シリコン降膜 を500 nm 形成し、第10凶(c)に示すように、 フォトリングラフィー工程を経て、コンダクトホ ールをドレイン領域1004とソース領域1005の 各上部に形成した。との後、スパッタ法によりて ルミニウム薄膜を 1000 nm 放膜し、フォトリン グラフィー工程を経て、ドレイン選権である垂直 配線1006とソース電極1007を第10図(d)のよ

本発明の第2の実施例について第11図を用い て説明する。シリコンウェハー1100上に気相化 学反応法により、盤化シリコン導展1101を厚さ 100 nmを形成した。との場合、十分大きな数 検容量を得るために、絶縁膜として酸化シリコン 海膜より高い酸電率を示す監化シリコン海膜を選 択し、さらに100mmの厚さに選んだ。この工 程の後、気相化学反応法により、多結晶シリコン **岸段を150mm 作製し、フォトリングラフィー** 工程の後、第11図(3)に示すようにトランジスタ 領域1102を形成した。この後、放業券囲気中 9 5 0 ℃の環境に随き、トランジスタ領域1102 の表面に100mmの飲化シリコン海膜を形成し た後、気相化学反応法により多結晶シリコン海峡 を輝さ400mm 形成し、フォトリングラフィー 工程を経て、第11凶(6)に示すよりにパターン化 し、ゲート電桶でもある水平配線1103を形成し た。トランジスタ領域にはリンイオンをイオン荘 入しトレイン領収1104とソース領域1105を形 成した後、敵化シリコン薄膜を500mm 形成し、 第11図(c)に示すように、フェトリングラフィー 工程を経て、コンタクトホールをドレイン領収 1104とソース領域1105の各上部に形成した。 との後、スパッタ法によりアルミニウム海峡を 1000 nm 成膜し、フォトリングラフィー工程を 経て、ドレイン電板である垂直配線1106とソー ス世極1107を第11凶(d)のように形成した。さ らに、透明導電薄膜を50 nm 形成し、フォトリ ソグラフィー工程を経て、第11図(c)に示すよう 化パターン化し、表示電極1108を作製した。と の後、接着層1109を介してシリコン基板1110 を削記シリコン基板1100上部に接着し、前記シ リコン基板1100裏面を研磨し、壁化シリコン海 段1101を製出した。この後、窒化シリコン海膜 1101上に送明導電海膜を50 nm 作製し、フォ トリングラフィー工程の後、蓄積容量電極1111 を第11四(1)のように形成した。前記工程の後、 第 1 1 図(g)に示すように、接着層 1112を介して カラス基板 1113 を前記 盆化 シリコン 1101 裏面 に接着させ、シリコン基板1110を研修により除

でもある水平配線1203を形成した。トランジス タ領域にリンイオンをイオン在入しドレイン領域 1204とソース領域1205を形成した後、酸化シ リコン降膜を 5 0 0 nm 形成し、第 1 2 図(c)に示 すように、フォトリングラフィー工程を経て、コ ンタクトホールをドレイン領域1204の上部に形 成した。との後、スパッタ法によりアルミニウム 海膜を 1000 nm 成膜し、フォトリングラフィー 工程を経て、ドレイン電極である垂直配線1206 を第11凶(d)のようにコンタクトホールの部分に 形成した。この後、接着増1207を介して透明絶 縁基板1208を削記シリコン基板1200上部に接 潜し、前記シリコン基板1200最面を研磨し、酸 化シリコン再膜1201を第12図(c)に示すように 第出した。前記工程の後、フォトリングラフィー 工程を絵てソース領域1205に対して、コンタク トホールを開口した後、透明導電海段を厚さ50 nm を形成し、フォトリングラフィー工程を触て、 表示電極1209を第12図(f)に示すように形成し た。以上のようにして、表示電極1209が垂直配

去し、接着増1109を除去した。以上のようにして、1100年での高温において作製した厚さ100 nmの盤化シリコン海膜1101裏面に蓄積容量電極1111を形成するととができた。この結果、リーク環境の少ない蓄積容量を持った液晶表示装置を得ることが出来る。

本発明の第3の実施例について第12回を用いて説明する。シリコンウェハー1200を1100で水法・飲業穿囲気中において、飲化シリコン海級1201を厚さ100mを形成した。前配工程の後、気相化学反応法により前記酸化シリコン海級1201上に多結晶シリコン海級を150mm作製し、フェトリングラフィー工程の後、第12回回に、100mmの酸化シリコン海膜を形成した。このでは、気相化学反応法により多結晶シリコン海膜を形成した。このでは、気相化学反応法により多結晶シリコン海線を厚さ400mm形成し、フェトリングラフィー工程を経て、第12向に示すよりにバターン化し、グート運動

銀1206と水平配線1203の同一平面上になく、 液晶配向処理の容易な液晶表示基板を得ることが できた。

本発明の第4の実施例について第13図を用い て説明する。シリコンウエハー1300上に熟改化 削記工程の後、気相化学反応法により、多結晶シ リコン様膜を150nm 作製し、フォトリングラ フィー工程の後、第13図(a)に示すよりにトラン ジスタ領域1302を形成した。前記工程の後、敵 条芽囲気中 9 5 0 C の環境に置き、トランジスタ 領域1302の表面に100 nm の酸化シリコン排 膜を形成した後、気相化学反応法により多結晶シ リコン薄膜を厚さ400nm形成し、フォトリソ グラフィー工程を終て、第13図(6)に示すように パターン化し、ケート電極1303を形成した。ト ランジスタ領域にリンイオンをイオン住入しドレ イン領域1304とソース領域1305を形成した後、 酸化シリコン薄膜を500 nm形成し、第13図 (c)に示すように、フォトリングラフィー工程を経

て、コンタクトホールをドレイン領域1304とソ ース領域1305の各上部に形成した。との後、ス パッタ法によりアルミニウム再級を 1000 nm 成 膜し、フォトリングラフィー工程を経て、ドレイ ン遺核である垂直配線1306とソース電板1307 を第13凶(d)のようにコンタクトホールの部分に し、フォトリングラフィー工程を経て、第13凶 (e)に示すようにパターン化し、表示単極1308を 形成した。との後、接着増1309を介してシリコ ン芸板1310を前記シリコン基板1300上部に接 着し、前記シリコン基板1300裏面を研磨し、飲 化シリコン科膜1301を露出した。前記工程の後、 第13図(f)に示すように、フォトリングラフィー 工程を経て、ゲート電極1303に対向した開口部 を叡化シリコン隣膜1301に形成した。さらに、 アルミニウム薄膜を厚さ1000mm 作製し、フォ トリングラフィー工程の役、水平配線1311を第 13図(1)のように形成した。前記工程後、第13 図(g)に示すように接着層 1312 を介して透明絶録

基板1313を接着し、研磨工程によりシリコン基板1310を除去し、接着層1309を除去した。以上のようにして、裂示電磁1308が水平配線1311と同一遊板上にない液晶製示遊板を得ることが出来た。このため、埀面配級方向に液晶配向処理が容易となった。さらに、水平配線1311と垂直配線1306が1100℃で作製された酸化シリコン降線で分離されているため、配線間の短絡が少ない。

本発別の第5の実施例について第14回を用いて説明する。シリコンウェハー1400上に熱飲化シリコン海膜1401を厚さ100 nmを形成した。前記工程の後、気相化学反応法により、多結晶シリコン海膜を150 nm作製し、フォトリングラフィー工程の後、第14回(回に示すように破化シリコン海膜上にトランジスタ領域1402を形成した。との後、酸素芽囲気中950での環境に置き、トランジスタ領域1402の表面に100 nmの酸化シリコン海膜を形成した。前記工程の後、気相化学反応法により多結晶シリコン海膜を厚さ400 nm形成し、フォトリングラフィー工程を経て、

第14凶(b)に示すようにパターン化し、ゲート電 極でもある水平配線1403を形成した。前配工程 の後、トランジスタ領域1402にリンイオンをイ オン庄入しドレイン領域1404とソース領域1405 を形成した後、酸化シリコン酶膜を500 nm形 成し、第14図(c)に示すように、フォトリンクラ フィー工程を終て、コンタクトホールをソース領 坡1405の各上部に形成した。この後、透明導電 海段を50 nm 形成し、フォトリングラフィー工 程を経て、第14図(d)に示すようにパターン化し、 表示電極1406を形成した。この後、接着層1407 を介してシリコン器板1408を前記シリコン器板 1400上部に接着し、前記シリコン基板1400基 面を研磨し、酸化シリコン薄膜1401を第14図 (e)に示すよりに舞出した。前記工程の後、フォト リソグラフィー工程を駐て、ドレイン領域1404 に対向した開口部を酸化シリコン薄膜1401に形 成した。さらに、アルミニウム海膜を厚さ1000 nm 酸化シリコン薄膜1401に作製し、フォトリ ソグラフィー工程の後、垂直配線1409を第14

図(f)のように開口部を介してドレイン領域1404に形成した。この後、第14図(g)に示すように酸化シリコン薄膜1401に接着層1410を介して透明絶域拡板1411を接着し、研磨工程によりシリコン落板1410を除去し、接着層1409を除去した。以上のようにして、垂直配級1409が表示電極1406と同一薪板上にない液晶表示基本を得ることが出来、垂直配線1409方向への液晶配向処理が容易となった。さらに、水平配線1403と垂直配線1409が、1100でで作製された酸化シリコン薄膜1401で分離されているため、配機間の短絡が少ない。

本発明の第6の製施例について第15図を用いて説明する。シリコンウェハー1500上に無酸化シリコン海膜1501を厚さ100nmを形成した。この工程の後、気相化学反応法により、酸化シリコン薄膜1501上に多結晶シリコン薄膜を150nm作製し、フォトリングラフィー工程の後、第15図(a)に示すようにトランジスタ領域1502を形成した。この後、敵表雰囲気中950での環境

に置き、トランジスタ領域1502の袋面100nm の酸化シリコン薄膜を形成した後、気相化学反応 法により多結晶シリコン群膜を厚さ400nm形 成し、フォトリングラフィー工程を経て、第15 図(6)に示すようにパターン化し、ゲート電極1503 を形成した。前紀工程の後、トランジスタ領域に リンイオンをイオン住入しドレイン領域1504と ソース領域1505を形成した後、敏化シリコン薄 膜を500 nm 形成し、第15 凶(c)に示すように、 フォトリングラフィー工程を経て、コンダクトホ ールをソース領域1505の上部に形成した。との 後、済明邁賀漢牒を50mm形成し、フェトリン グラフィー工程を経て、第15図(4)に示すように パターン化し、表示電極1506を形成した。との 後、接着層1507を介してシリコン基板1508を 前記シリコン基板1500上部に接着し、前記シリ コン基板1500裏面を研磨し、酸化シリコン再膜 1501を第15凶(e)に示すように裏出した。前記 工程の後、フォトリングラフィー工程を経て、ゲ ート電極1503に対向した開口部を敏化シリコン

絡が少なくなかかつ液晶配向処理の容易な液晶表示基板が得ることが出来る。この結果画質の良い 液晶表示装置が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の液晶表示基故とその製造方法を説明するための図、第2図は従来の造光膜を有する液晶表示基板の構造図、第3図は本発明の第2の液晶表示基板とその製造方法を説明するを設定を有する液晶表示基板とその製造方法を説明するための図を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明するための製造方法を説明で説明を説明するための製造方法の製造方法の実施例を説明するための表面とその製造方法の実施例を説明するため、第10図は非して、

海換1501に形成した。さらに、アルミニクム陣 膜を厚さる00mm 作製し、フォトリングラフィ - 工程の後水平配線1509を第15回(1)のように 形成した。この後、有扱船縁膜を敵化シリコン隊 **與1501與面に形成し、ドレイン領域1504に対** 向した開口部を有機絶縁脱及び酸化シリコン薄膜 1501 に形成した。前紀工程の後、クロム解膜を 厚さ1000 nm スパッタ法により作製した後、フ ォトリングラフィー工程を経て、第15図(f)に示 ナように、前記クロム薄膜を垂直配線1510とし てパターン化した。前記工程後、有機絶縁膜に接 **層層 1511を介して透明絶縁基板 1512を接着さ** せ、第15回回に示すように、シリコン基板1508 と接着層1507を除去した。以上の工程により、 表示関係1506が、新商配級1510と水平配級 1509の同一平面上ない液晶表示基板が得られた。 以上の工程により作成した形晶表示基板は、任意 の方向に配向処理することが容易であった。

[発明の効果]

以上説明したように本発明により、配線間の短

図、第11図は本発明の第2の液晶表示基板とその製造方法の実施例を説明するための図、第12図は本発明の第3の液晶表示基板とその製造方法の実施例を説明するための図、第13図は本発明の第4の液晶表示用基板とその製造方法の実施例を説明するための図、第14図は本発明の第5の液晶表示基板とその製造方法の実施例を説明するための図。

100……シリコン基板、101……絶縁線、102……随案駆動用海膜トランジスタ、103……接着膳、104……シリコン基板、105……遮光膜、106……接着層、107……透明能録基板、200……面案駆動用解膜トランジスタ、201……避光膜、202……面案駆動用トランジスタ、203……被晶層、204……対向結板、205……避光膜、300……シリコン基板、301……絶縁膜、302……面案駆動用解膜トランジスタ、303……配線、304……表示電板、305……接着層、306……シリコン基板、

特閒平2-154232(9)

307……智積容量電徑、308……接着層、 309……透明距録基板、400……基板、401 …… 蓄積容量電極、402… … 表示電極、403 ……絶縁体、500……シリコン抵板、501… … 絶球膜、502…… 面梁駆動用海膜トランジス 夕、503……接着層、504……选明絶談基板、 505……表示電極、600……配線、601… … 表示塩種、 700 …… シリコン基板、 701 … … 絶成膜、 7 0 2 … … 画紫駆動用薄膜トランジス タ、103……垂直配線、104……接着層、 705……シリコン基板、706……太平配線、 707……接着眉、708……透明絶紋基板、 800……シリコン基板、801……絶縁膜、 802……面景駆動用海膜トランジスタ、803 ……水平配線、804……接着順、805……シ リコン基板、806……垂直配線、807……接 澄陥、808……透明絶縁基板、900……シリ コン拯板、901……絶紋膜、902……画景知 動用海膜トランジスタ、903……袋示電極、 904……接着層、905……シリコン基板、

領域、1206……垂直配線、1207……接着層、 1208 … … 选明船缺差板、1209 … … 表示電框、 1300……シリコンウエハー、1301……酸化シ リコン降膜、1302……トランジスタ領域、1303 ……ゲート電極、1304……ドレイン領域、1305 ……ソース領域、1306……垂直配線、1307… …ソース電極、1308……晏示電極、1309…… 接着層、1310……シリコン基板、1311……水 平配線、1312……接着層、1313……透明絶線 基板、1400……シリコンウエハー、1401…… 酸化シリコン薄膜、1402……トランジスタ領域、 1403……水平配線、1404……ドレイン領域、 1405……ソース領域、1406……表示電極、 1407……接着層、1408……シリコン基板、 1409……垂直配線、1410……接着層、1411 …… 透明絶縁基板、 1500…… シリコンウェハー、 1501……故化シリコン薄膜、1502……トラン ジスタ質収、1503……ケート電極、1504…… ドレイン領域、1505……ソース領域、1506… … 表示電極、 1507…… 接着層、 1508…… シリ

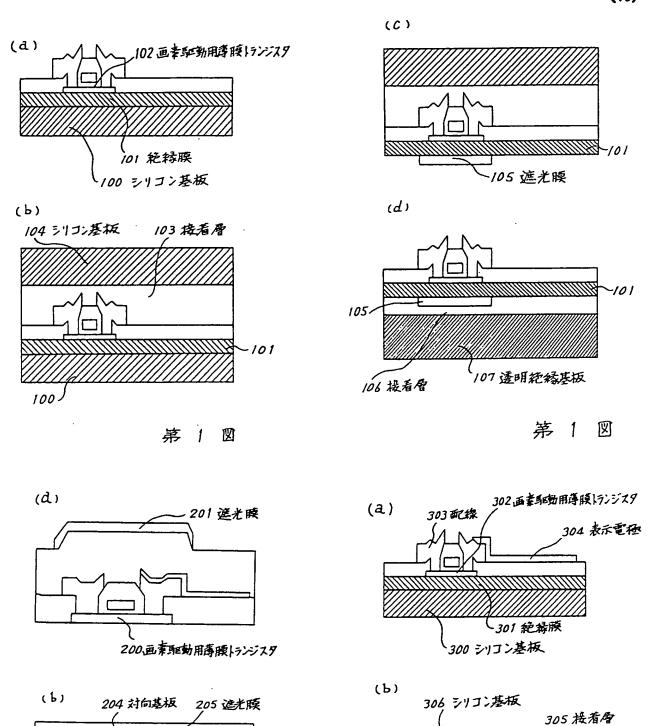
906……水平起級、907…… 舱級膜、908 ……垂直配敞、909……接着階、910……透 **明絶皎恙板、1000……シリコンクエハー、1001** ……敵化シリコン薄膜、1002……トランジスタ 領は、1003……太平配線、1004……ドレイン 領以、1005……ソース領域、1006……垂直配 殿、1007……ソース電陸、1008……表示電陸、 1009……接着庫、1010……シリコン基板、 1011…… 避光膜、1012…… 接着層、1013… …ガラス基板、1100……シリコンウエハー、 1101……窒化シリコン降膜、1102……トラン ジスタ領収、1103……水平配線、1104……ド レイン領域、1105……ソース領域、1106…… 水平配線、1107……ソース電極、1108……表 示道極、1109……接着層、1110……シリコン 基板、1111……蓄教容貨電板、1112……蓄積 容量電極、1113……ガラス搭板、1200……シ リコンウエハー、1201……敢化シリコン薄膜、 1202……トランジスタ領域、1203……水平配 線、1204……ドレイン領域、1205……ソース

コン基板、1509……水平配線、1510……垂直 配線、1511……接着層、1512……透明絶線基 板。

代准人 弁理士 内 原 晉

茅 3

図

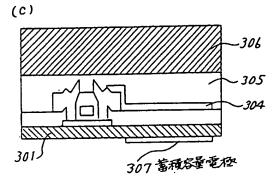


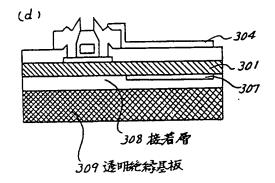
301

203 板品管

第2 図

202 画業駆動用薄膜トランジスタ

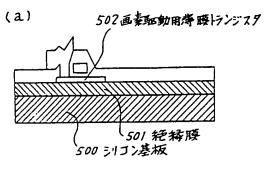


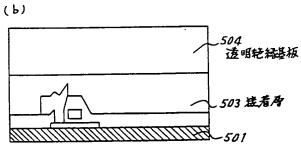


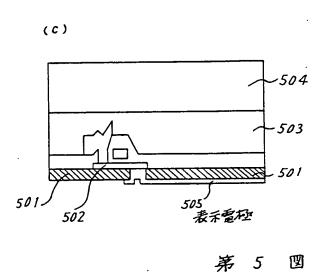
402 表示重极 403 絕級体 400基版 401 蓄積容重電極

第 4 図

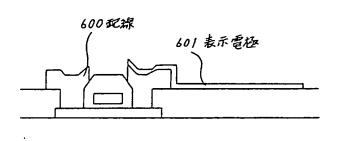
茅 3 図



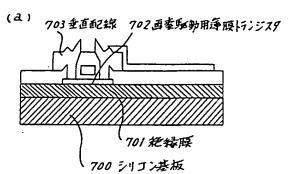


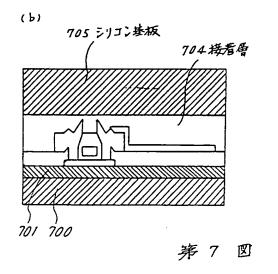


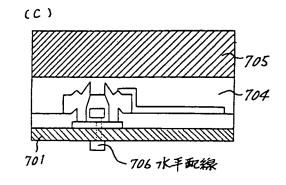
第 5 図

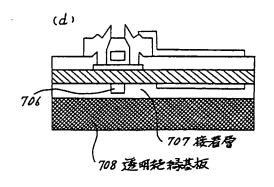


第 6 図

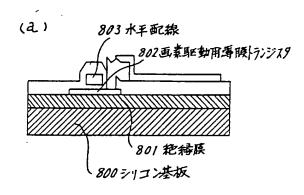


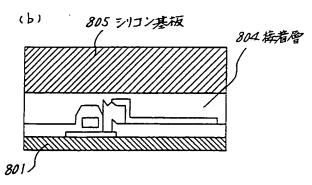




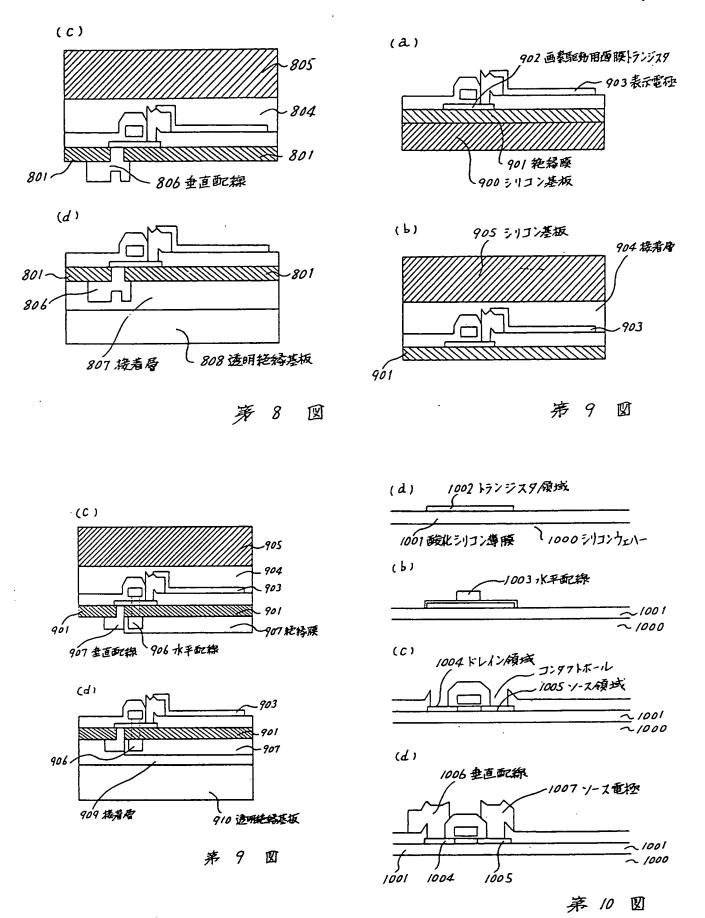


第 7 图

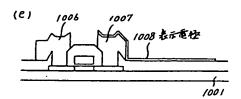


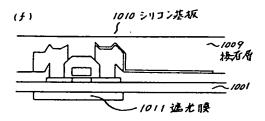


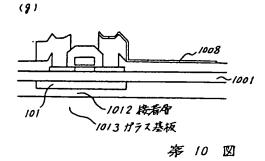
第 8 図

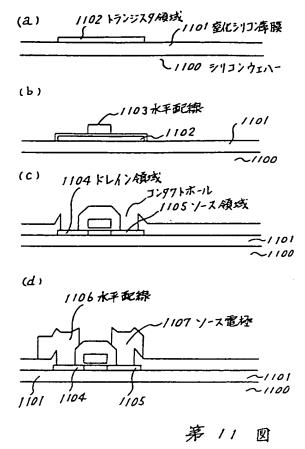


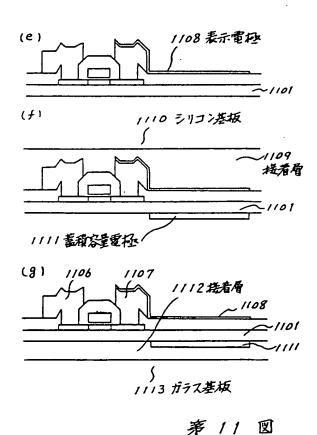
特開平2-154232 (14)

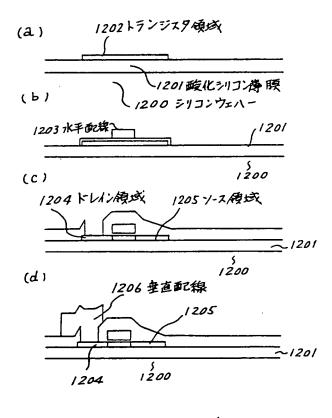




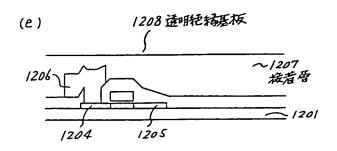


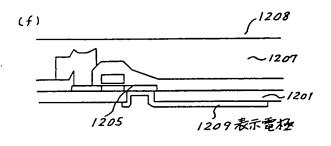




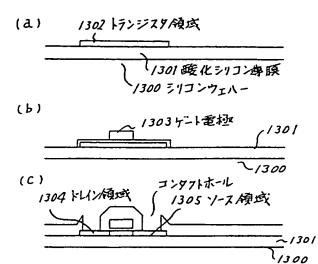


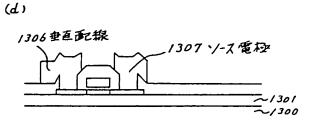
第 12 図



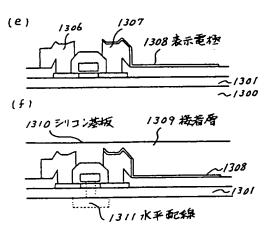


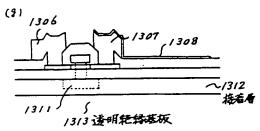
第 12 図



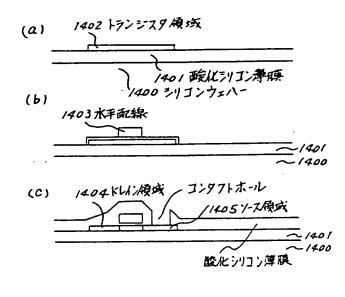


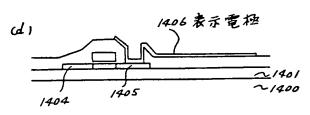
第 / 3 図





第 13 图





第 14 図

